# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-345025

(43)Date of publication of application: 03.12.2003

(51)Int.Cl.

GO3F 7/039 CO8F 20/10 H01L 21/027

(21)Application number: 2003-134879

(71)Applicant: EVERLIGHT USA INC

(22)Date of filing:

13.05,2003

(72)Inventor: CHEN CHI-SHENG

LI YEN-CHENG

**CHENG MENG-HSUM** 

(30)Priority

Priority number: 2002 154826

Priority date: 28.05.2002

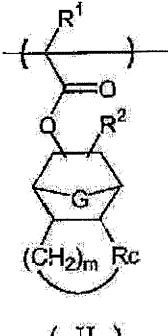
Priority country: US

# (54) CHEMICALLY AMPLIFYING PHOTORESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a chemically amplifying photoresist composition.

SOLUTION: The chemically amplifying photoresist composition contains a polymer having a repeated structure of a unit expressed by formula (II). In formula (II), R1 represents H or 1-4C alkyl group, R2 represents a hydroxyl group, a 1-8C alkoxyl group or a 1-8C thioalkyl group, G represents (CH2)n, O or S, wherein n is an integer 0 to 4, Rc represents a lactone group and m is an integer 1 to 3. The chemically amplifying photoresist composition is used for general lithographic processes, in particular, for lithographic processes with a light source at 193 nm wavelength to have extremely preferable resolution, profile and photosensitivity.



#### (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-345025 (P2003-345025A)

(43)公開日 平成15年12月3日(2003.12.3)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ		Ť	-7]-ド(参考)
G03F	7/039	601	G 0 3 F	7/039	601	2H025
C08F	20/10		C 0 8 F	20/10		4 J 1 0 0
H01L	21/027		H01L	21/30	502R	

#### 審査請求 有 請求項の数23 OL (全 31 頁)

特願2003-134879(P2003-134879)	(71)出願人	503173021
		エバーライトユーエスエー インコーポレ
平成15年5月13日(2003.5.13)		イティッド
		EVERLIGHT USA, INC.
10/154, 826		アメリカ合衆国 ノースカロライナ州
平成14年5月28日(2002.5.28)		26134 パインビル サザンループブーレ
米国 (US)		パード 10570
		10570 Southern Loop B
		lvd. Pineville, NC
		26134, USA
	(74)代理人	100082304
		弁理士 竹本 松司 (外4名)
		最終頁に続く
	平成15年5月13日(2003.5.13) 10/154,826 平成14年5月28日(2002.5.28)	平成15年5月13日(2003.5.13) 10/154,826 平成14年5月28日(2002.5.28) 米国(US)

#### (54) 【発明の名称】 化学増幅型ホトレジスト組成物

#### (57)【要約】

【課題】 化学増幅型ホトレジスト組成物の提供。 【解決手段】 化学構造式 189 で示されるユニット(II)が重複した構造のポリマーを含有する化学増幅型ホトレジスト組成物であり、 $R^1$  は日或いは  $C_1-C_4$  のアルキル基、 $R^2$  は水酸基、 $C_1-C_8$  のアルコキシル基或いは  $C_1-C_8$  のチオアルキル基、G は(C H 2 )n 、O或いは S 、そのうち n は O ~ 4 の整数、R C はラクトン基、m は 1 ~ 3 の整数である。本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は一般のリソグラフィー工程、特に波長 193 n m 光源のリソグラフィー工程に使用され、極めて良好な解析度、輪郭及び感光度を有する。

【化189】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 以下の化学構造式1において(II)で 示されるユニットが重複した構造を具えたポリマーを具 え、

【化1】

そのうち、 $R^1$  はH或いは $C_1$   $-C_4$  のアルキル基、 $R^2$  は水酸基、 $C_1$   $-C_8$  のアルコキシル基或いは $C_1$   $-C_8$  のチオアルキル基、Gは(C  $H_2$ ) $_n$  、O或いは S 、そのうちnはO  $\sim$  4 O 整数、R c はラクトン基、mは 1  $\sim$  3 O 整数であることを特徴とする、化学増幅型ホ

トレジスト組成物。

【請求項2】  $R^1$  が水素或いはメチル基とされたことを特徴とする、請求項1 記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

2

【請求項3】  $R^2$  が水酸基、 $C_1 - C_4$  のアルコキシル基、或いはチオアルキル基とされたことを特徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項4】 mが1とされたことを特徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項5】 Gが (CH2) n とされ、nが0、1或いは2とされたことを特徴とする、請求項1記載の化学 増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項6】 Gが酸素或いはイオウとされたことを特徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項7】 ポリマーが以下の化学構造式2~化学構造式8において示される(II-1)~(II-7)の構造を有するものとされ、

【化2】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \hline \\ O & O & O \\ \hline \\ O & O & O \\ \hline \end{array} \qquad (II-1)$$

【化3】

$$\begin{array}{c|cccc} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \downarrow & & & \downarrow \\ \hline 0 & & & \downarrow \\ \hline 0 & & & & \downarrow \\ \hline 0 & & & & & \\ 0 & & & & & \\ \hline 0 & & & & \\ \hline 0 & & & & & \\ \hline 0 & & & & & \\ \hline 0 & & & & & \\ \hline 0 &$$

【化4】

$$\begin{array}{c|cccc} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \downarrow g & & \uparrow_h & & \uparrow_l \\ \hline & O & O & OC_2H_5 \\ \hline & O & O & OC_2H_5 \\ \hline \end{array}$$

【化5】

【請求項8】 g/(g+h+i)=0. 01から0. 5、h/(g+h+i)=0. 1から0. 5、i/(g+h+i)=0. 1から0. 5であることを特徴とする、請求項7記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項9】 ポリマーが以下の化学構造式9~化学構造式14において示される(II-8)~(II-13)の構造を有するものとされ、

## 【化9】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \\ O & OH & O & OCH_3 \\ \hline \\ O & O & O \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccccc} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \\ O & \hline \\ O & OH & O \\ \hline \\ O & OH \\ \hline \\ O & OC_2H_5 \\ \hline \\ O & OH \\ \hline \\ O & OC_2H_5 \\ \hline \\ O & OH \\ \hline \\ O & OC_2H_5 \\ \hline \\$$

【化11】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \downarrow g & \hline \downarrow h & \hline \downarrow i \\ O & OH & O \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 \\ \hline \downarrow i \\ \hline O & OH \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 \\ \hline \end{array}$$

50

【化12】

$$\begin{array}{c|cccc} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \downarrow 0 & \hline \downarrow 0 & \hline \downarrow 0 \\ O & OH & O & S \\ \hline \end{array} \qquad (II-11)$$

# 【化13】

$$\begin{array}{c|cccc} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \downarrow g & & \uparrow h & \uparrow i \\ \hline = O & = O & OH \\ O & OH & O & OH \\ \end{array} \qquad \begin{array}{c} (II-12) \end{array}$$

# 【化14】

そのうち、g+h+i=1 であることを特徴とする、請求項1 記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

5

【請求項10】 g/(g+h+i)=0.01から 0.5、h/(g+h+i)=0.1から0.5、i/

(g+h+i)=0.1から0.5であることを特徴と

する、請求項9記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。 【請求項11】 ポリマーが以下の化学構造式15~化学構造式20において示される(II-14)~(II-19)の構造を有するものとされ、

# 【化16】

# 【化17】

【化18】

【化19】

【化20】

そのうち、 g+h+i+j=1 であることを特徴とする、請求項 1 記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項12】 g/(g+h+i+j) = 0.01から0.5、h/(g+h+i+j) = 0.1から0.5、i/(g+h+i+j) = 0.1から0.5及びj/(g+h+i+j) = 0.1から0.5であることを

特徴とする、請求項11記載の化学増幅型ホトレジスト 組成物。

【請求項13】 ポリマーが以下の化学構造式21~化学構造式24において示される(II-20)~(II-23)の構造を有するものとされ、

0. 1から0. 5であることを 【代21】 CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>
HO O O O OCH<sub>3</sub>
( II - 20)

【化22】

【化23】

【化24】

そのうち、g+h+i+j=1であることを特徴とす る、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項14】 g/(g+h+i+j)=0.01か ら0. 5、h/(g+h+i+j)=0.1から0. 5、i / (g+h+i+j) = 0. 1から0. 5及びj/(g+h+i+j)=0.1から0.5であることを 30 特徴とする、請求項13記載の化学増幅型ホトレジスト 組成物。

【請求項15】 ポリマーが以下の化学構造式25~化 学構造式 28 において示される(II-24)  $\sim$  (II-27)の構造を有するものとされ、

【化26】

【化27】

【化28】

そのうち、g+h+i+j=1 であることを特徴とする、請求項1 記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

11

【請求項16】 g/(g+h+i+j)=0.01から0.5、h/(g+h+i+j)=0.1から0.5、i/(g+h+i+j)=0.1から0.5及びj 20/(g+h+i+j)=0.1から0.5であることを特徴とする、請求項15記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項17】 ポリマーが有機溶剤に溶けるものとされ、且つガラス転移温度 Tg が50から220℃の間とされ、分子量が1000から50000の間とされ、分解温度 Td が80℃より高いことを特徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項18】 請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物において、光酸発生剤を更に含有し、該光酸発 30 生剤は以下の化学構造式29から化学構造式52、即 ち、

【化29】

【化30】

【化31】

12

【化32】

【化33】

【化34】

【化35】

【化36】

20

30

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ \\ \longrightarrow \\ C_4 F_9 S O_3 \end{array}$$

[
$$4$$
 $2$  $7$ ]

 $C_8$  $F_{17}$  $SO_3$ 

14

で示されるもののいずれかとされたことを特徴とする、 化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項19】 請求項18記載の化学増幅型ホトレジスト組成物において、光酸発生剤の重量が各100部の 50 樹脂重量に対して、0.1から20部を添加することを

特徴とする、化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項20】 請求項1記載の化学増幅型ホトレジス ト組成物において、更に酸捕捉剤 (Acid quen cher)を含有し、該酸捕捉剤が、水酸化テトラブチ ルアンモニウム (tetrabutylammoniu m hydroxide)、テトラブチルアンモニウム ラクテート (tetrabutylammonium lactate)、トリブチルアミン(tributy lamine)、トリオクチルアミン(triocty lamine)、トリエタノールアミン(trieth anolamine)、トリス〔2-(2-メトキシエ トキシ) エチル] アミン(tris[2-(2-met hoxyethoxy) ethyllamine), N (2,3-ジヒドロキシプロピル)ピペリジン(N-(2, 3-dihydroxypropy1) pipe rijine)、N-(2-ヒドロキシエチル) ピペリ  $\Im V (N-(2-hydroxyethy1) pipe$ ridine)、モルホリン(morpholin)、 N-(2-ヒドロキシエチル) モルホリン (N-(2hydroxyethyl) morpholin), N 20 - (2-ヒドロキシエチル) ピロリジン (N-(2-h ydroxyethyl) pyrrolidine), 或いはN-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン(N-(2-hydroxyethyl) piperazin e) とされることを特徴とする、化学増幅型ホトレジス ト組成物。

【請求項21】 請求項20記載の化学増幅型ホトレジスト組成物において、酸捕捉剤の添加量は光酸発生剤1部につき、0.001から10部とされることを特徴とする、化学増幅型ホトレジスト組成物。

【請求項22】 請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物を化学増幅型ホトレジストとして使用することを特徴とする、半導体装置製造のためのリソグラフィー方法。

【請求項23】 請求項22記載の半導体装置製造のためのリソグラフィー方法において、露光工程を具え、該露光工程中に波長が248nm或いは193nmの光源を使用することを特徴とする、半導体装置製造のためのリソグラフィー方法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は一種のホトレジスト組成物に係り、特に、ポリマーを含有する化学増幅型ホトレジスト組成物、及び該ホトレジスト組成物が適用されるリソグラフィー方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】集積回路の集積層の急速な増加により、 リソグラフィー技術の要求する線幅もますます小さくなっている。理論上、リソグラフィー工程で得られるパターン解析度を良好とするために短波長の光源を使用する 【0004】上述のポリマーは尚も欠点がある。まず、四種類の高分子モノマーが共重合してなるポリマーは抵エッチング能力が非常に弱く、且つ粘着の性質も不良である。これにより、このポリマーをホトレジスト組成物に応用するならば、特別に新たな製造工程を開発する必要がある。このほか、特許文献1~3に多種類の異なるホトレジスト組成が記載され、並びに半導体集積回路装置の生産に応用されている。

### [0005]

【特許文献1】米国特許第6,271,412号 【特許文献2】米国特許第6,280,898号 【特許文献3】特開2001-242627 【0006】

【発明が解決しようとする課題】本発明に記載の新規なホトレジスト組成は良好な親水性、付着性、及び抗ドライエッチング等の優れた性能を具備し、これらの優れた性能によりホトレジスト組成と基板の粘着性が増加し、ホトレジストの成膜性が増加し、現像後のホトレジストパターンが傾倒しにくくなる。このほか、親水性の増加により、現像液が均一にホトレジスト表面に分布し、ホトレジストパターン表面の均一性を高める。

【0007】本発明の主要な目的は、化学増幅型ホトレジスト組成物を提供することにあり、この化学増幅型ホトレジスト組成物はリソグラフィー工程に応用され、良好な解析度、輪郭及び感光度を具備するものとされる。 【0008】本発明の別の目的は、一種の半導体装置の

【0008】本発明の別の目的は、一種の半導体装置の リソグラフィー製造方法を提供することにあり、それは 特に193nm光源に適用されるリソグラフィー製造方 法であり、極めて良好な解析度、輪郭及び感光度を達成 する方法とされる。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、以下の化学構造式54において(II)で示されるユニットが重複した構造を具えたポリマーを具え、

【化54】

 18

トレジスト組成物としている。請求項2の発明は、R<sup>1</sup> が水素或いはメチル基とされたことを特徴とする、請求 項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物としている。 請求項3の発明は、 $R^2$  が水酸基、 $C_1 - C_4$  のアルコ キシル基、或いはチオアルキル基とされたことを特徴と する、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物と している。請求項4の発明は、mが1とされたことを特 徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成 物としている。請求項5の発明は、Gが(CH2) n と 10 され、nが0、1或いは2とされたことを特徴とする、 請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物としてい る。請求項6の発明は、Gが酸素或いはイオウとされた ことを特徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジ スト組成物としている。請求項7の発明は、ポリマーが 以下の化学構造式55~化学構造式61において示され る(II-1)~(II-7)の構造を有するものとさ

【化55】

【化56】

$$\begin{array}{c|cccc} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \downarrow g & & & \downarrow h \\ \hline O & O & OC_2H_5 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_3 & CH_3 \\ \hline \downarrow g & & \downarrow h \\ \hline O & O & OC_2H_5 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{c} (II-2) \end{array}$$

【化57】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \downarrow \uparrow g & \uparrow h & \uparrow i \\ \hline \downarrow O & O & OC_2H_5 \\ \hline \end{array} \qquad (II - 3)$$

【化58】

そのうち、g+h+i=1であることを特徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物としている。請求項8の発明は、g/(g+h+i)=0.01から0.5、h/(g+h+i)=0.1から0.5、i/(g+h+i)=0.1から0.5であることを特徴とする、請求項7記載の化学増幅型ホトレジスト組成物としている。請求項9の発明は、ポリマーが以下の化学構造式62~化学構造式67において示される(II-8)~(II-13)の構造を有するものとされ、【化62】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \\ O & OH & O & OCH_3 \\ \hline \\ O & O & O \end{array} \qquad (II - 8)$$

$$\begin{array}{c|ccccc} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \\ O & \\ O & \\ O & \\ OH & \\ O & \\ OC_2H_5 \\ \hline \\ O & \\ O$$

【化64】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \uparrow_g & \hline \uparrow_h & \hline \uparrow_i \\ \hline O & OH & O \\ \hline \end{array}$$

50

【化65】

$$\begin{array}{c|cccc} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \downarrow g & & \downarrow h & \downarrow i \\ O & OH & O & S \\ \hline \end{array} \qquad (II-11)$$

【化66】

$$\begin{array}{c|cccc} CH_3 & CH_3 & CH_3 \\ \hline \downarrow g & & \uparrow h & \uparrow i \\ \hline = O & = O & OH \\ O & OH & O & OH \\ \end{array} \qquad \begin{array}{c} ( \text{ II - 12}) \end{array}$$

【化67】

そのうち、g+h+i=1であることを特徴とする、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物としている。請求項10の発明は、g/(g+h+i)=0.01から0.5、h/(g+h+i)=0.1から0.5であることを特徴とする、請求項9記載の化学増幅型ホトレジスト

21

組成物としている。請求項11の発明は、ポリマーが以下の化学構造式68~化学構造式73において示される (II-14)~(II-19)の構造を有するものとされ、

【化68】

【化69】

[化70]

【化71】

【化72】

【化73】

そのうち、g+h+i+j=1 であることを特徴とする、請求項 1 記載の化学増幅型ホトレジスト組成物としている。請求項 1 2 の発明は、g/(g+h+i+j)=0. 0 1 から 0 . 5 、i/(g+h+i+j)=0. 1 から 0 . 5 及び j/(g+h+i+j)=0. 1

23

 $\begin{array}{c} + \ i + j \ ) = 0. \ 1 \ \% 5 \ 0. \ 5 \\ \text{CH}_3 \qquad \text{CH}_3 \qquad \text{CH}_3 \qquad \text{CH}_3 \\ \text{HO} \qquad O \qquad O \qquad O \\ \text{O} \qquad O \qquad O \\ \text{O} \qquad O \qquad O \\ \text{O} \qquad$ 

【化75】

【化76】

【化77】

そのうち、g+h+i+j=1であることを特徴とす る、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物とし ている。請求項14の発明は、g/(g+h+i+j)= 0.01 bs 0.5, h/ (g+h+i+j) = 0.1から0. 5、i/(g+h+i+j)=0. 1から 0. 5及びj / (g+h+i+j) = 0. 1から0. 5 30 であることを特徴とする、請求項13記載の化学増幅型 ホトレジスト組成物としている。請求項15の発明は、 ポリマーが以下の化学構造式78~化学構造式81にお いて示される( I I - 2 4 ) ~ ( I I - 2 7 ) の構造を 有するものとされ、

$$+ i + j = 0.$$
 1 \$\mathcal{h} \in 0. 5 30 [\langle \tau 7.8] \\
\tag{CH\_3} \\
\tag{OCH\_3} \\
\t

【化79】

【化80】

【化81】

そのうち、g+h+i+j=1であることを特徴とす る、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物とし ている。請求項16の発明は、g/(g+h+i+j)= 0.01 bs 0.5, h/(g+h+i+j) = 0.1から0. 5、i/(g+h+i+j)=0. 1から 0. 5及びj/(g+h+i+j)=0. 1から0. 5 であることを特徴とする、請求項15記載の化学増幅型 ホトレジスト組成物としている。請求項17の発明は、 ポリマーが有機溶剤に溶けるものとされ、且つガラス転 移温度 T g が 5 0 から 2 2 0 ℃の間とされ、分子量が 1 000から5000000間とされ、分解温度Tdが8 0℃より高いことを特徴とする、請求項1記載の化学増 幅型ホトレジスト組成物としている。請求項18の発明 は、請求項1記載の化学増幅型ホトレジスト組成物にお いて、光酸発生剤を更に含有し、該光酸発生剤は以下の 30 化学構造式82から化学構造式105、即ち、

27

【化82】

【化83】

【化84】

【化85】

【化86】

【化87】

【化88】

【化89】

20

30

で示されるもののいずれかとされたことを特徴とする、 化学増幅型ホトレジスト組成物としている。請求項19 の発明は、請求項18記載の化学増幅型ホトレジスト組 成物において、光酸発生剤の重量が各100部の樹脂重 量に対して、0.1から20部を添加することを特徴と

する、化学増幅型ホトレジスト組成物としている。請求 項20の発明は、請求項1記載の化学増幅型ホトレジス ト組成物において、更に酸捕捉剤 (Acid quen cher)を含有し、該酸捕捉剤が、水酸化テトラブチ ルアンモニウム (tetrabutylammoniu m hydroxide)、テトラブチルアンモニウム ラクテート (tetrabutylammonium lactate)、トリブチルアミン(tributy lamine)、トリオクチルアミン(triocty lamine)、トリエタノールアミン(trieth anolamine)、トリス〔2-(2-メトキシエ トキシ) エチル] アミン(tris[2-(2-met hoxyethoxy) ethyll amine), N - (2, 3-ジヒドロキシプロピル) ピペリジン (N-(2, 3-dihydroxypropy1) pipe rijine)、N-(2-ヒドロキシエチル) ピペリ  $\Im V (N-(2-hydroxyethy1) pipe$ ridine)、モルホリン(morpholin)、 N-(2-ヒドロキシエチル) モルホリン (N-(2hydroxyethyl) morpholin), N - (2-ヒドロキシエチル) ピロリジン (N-(2-h ydroxyethyl) pyrrolidine), 或いはN-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン(N-(2-hydroxyethyl) piperazin e) とされることを特徴とする、化学増幅型ホトレジス ト組成物としている。請求項21の発明は、請求項20 記載の化学増幅型ホトレジスト組成物において、酸捕捉 剤の添加量は光酸発生剤1部につき、0.001から1 0部とされることを特徴とする、化学増幅型ホトレジス ト組成物としている。請求項22の発明は、請求項1記 載の化学増幅型ホトレジスト組成物を化学増幅型ホトレ ジストとして使用することを特徴とする、半導体装置製 造のためのリソグラフィー方法としている。請求項23 の発明は、請求項22記載の半導体装置製造のためのリ ソグラフィー方法において、露光工程を具え、該露光工 程中に波長が248nm或いは193nmの光源を使用 することを特徴とする、半導体装置製造のためのリソグ ラフィー方法としている。

#### [0010]

【発明の実施の形態】本発明の化学増幅型ホトレジスト 組成物は、化学構造式106で示されるユニットが重複 する構造を具えたポリマーとされる。

#### 【化106】

32

そのうち、 $R^1$  はH或いは $C_1$  —  $C_4$  のアルキル基、 $R^2$  は水酸基、 $C_1$  —  $C_8$  のアルコキシル基或いは $C_1$  —  $C_8$  のチオアルキル基、G は(G H $_2$ ) $_n$  、G の或いは G 、そのうちG はG となうクトン基、G はG ない。G を数である。

【0011】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は、上記化学構造式106で示されるユニットが重複した構造を有するポリマーであり、実際の必要に応じてその他の成分、即ち、光酸発生剤(Photo-acid generator; PG)、酸捕捉剤(Acid-quencher)、添加剤(additive)及び溶剤(solvent)等の成分を含有しうる。

【0012】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物はリソグラフィー工程、特に193nmのリソグラフィー工程に応用可能で、極めて良好な解析度、輪郭及び感光度を有する。リソグラフィー工程は周知の技術であるため、説明を省略する。

【0013】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は 半導体装置のリソグラフィー製造方法、特にリソグラフィー製造方法の193nmの光源を使用した露光工程に 応用されうる。本発明のリソグラフィー製造方法は、極 めて良好な解析度、輪郭及び感光度を有する。

【0014】本発明の組成物中、上記化学構造式106のユニット(II)が重複する構造のポリマーは、以下の化学構造式107で示される化合物(I)より生成される。

#### 【化107】

【0015】そのうち、 $R^1$  はH或いは $C_1 - C_4$  のアルキル基、 $R^2$  は水酸基、 $C_1 - C_8$  のアルコキシル基

或いは $C_1$   $-C_8$  のチオアルキル基、Gは(C  $H_2$ )n、O或いはS、そのうちnはO  $\sim$  4の整数、R c はラクトン基、mは1  $\sim$  3の整数である。この化合物に触媒の存在下で自己重合反応させるか、或いはその他のビニルモノマーと共重合反応させる。

【0016】化合物(I)は、以下の化学構造式108に示される方法(工程1から工程5)により合成されるが、この方法に限定されるわけではない。

そのうち、 $R^1$  、 $R^2$  及びGの定義は前述したとおりである。

【0017】工程1では、適当なジエン化合物、例えば ブタジエン(butadiene)、シクロペンタジエ 30 ン(cyclopentadiene)、フラン(fu ran)とチオフェン(thiophene)を、無水 マレイン酸(maleicanhydride)とディ ールスーアルダー反応させる。

【0018】工程2では、工程1で得られた製品を、還元剤(例えばLiA1H4 或いはNaBH4)で無水極性溶剤中で還元反応させ、酸無水物を還元してラクトンとなす。

【0019】工程3では、工程2で得られた製品に対して過酸化物(peroxide)で二重結合を酸化して 40 エポキシド(epoxide)となす。

【0020】工程4では、工程3で得られた製品を酸性 条件下で適当な求核試薬(例えば水、アルコール、チオール)で開環付加反応させてヒドロキシル基を具えた誘導体を得る。

【0021】工程5では、工程4で得られた製品をさらに塩化(アルキル)アクリロイル((a1ky1)acryloyl chloride)或いは塩化アクリロイル(acryloyl chloride)でエステル化し、こうして化合物(I)を得る。

【0022】本発明の前述の化学構造式106に示されるユニット(II)のホトセンシティブポリマーは化合物(I)をその他の異なるビニルモノマーと触媒存在下で共重合反応させることにより形成される。

【0023】前述のビニルモノマーの選択には特別な制限はない。しかし、このポリマーに193nmの光を通す特性を具備させるため、芳香族構造を含まないビニルモノマーを選択し、これによりポリマーに193nmの光線を透過させる特性を付与する。そのうち、ビニルモノマーの例は以下の化学構造式109から化学構造式131に示されるようであり、そのうち、 $R^3$ はH或いは $C_1 \sim C_4$ のアルキル基とされる。

【化109】

$$=$$
 $R^3$ 

【化110】

20

【化111】

【化112】

【化113】

【化114】

50

$$\mathbb{R}^3$$

【化115】

【化116】

【化117】

【化118】

【化119】

【化120】

【化121】

【化122】

【化123】

【化124】

【化125】

【化126】

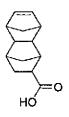
40

38

【化127】

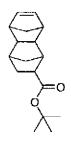
【化128】

【化129】



【化130】

【化131】



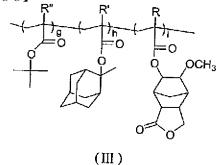
【0024】化合物 (I) により自己重合或いは共重合 反応によりユニット (II) が重複する構造のポリマーが形成される。

【化132】

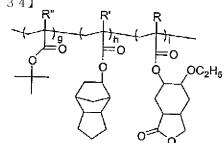
そのうち、 $R^1$  、 $R^2$  及びG 、R c 及びmの定義は前述したとおりである。

【0025】化合物(I)が、自身或いは一種類或いは数種類の他のビニルモノマーと重合してポリマーが形成され、好ましくは、このポリマーは、以下の化学構造式133中に示されるポリマー(III)、化学構造式134中に示されるポリマー(IV)或いは化学構造式135中に示されるポリマー(V)とされる。

【化133】



【化134】



(IV)

【化135】

30

(V)

そのうち、R、R'、R"はそれぞれ水素或いはメチル 10 基とされ、且つg+h+i=1或いはg+h+i+j=1とされる。好ましくは、そのうちg/(g+h+i)=0. 01から0. 5、h/(g+h+i)=0. 1から0. 5、i/(g+h+i)=0. 1から0. 5、或いは、g/(g+h+i+j)=0. 01から0. 5、h/(g+h+i+j)=0. 1から0. 5、i/(g+h+i+j)=0. 1から0. 5及びj/(g+h+i+j)=0. 1から0. 5とされる。

【0026】上述のポリマーは単独で、或いは二種類が、或いは二種類以上が混合されて使用される。

【0027】本発明の使用するポリマーは、好ましくは有機溶剤に溶け、且つガラス転移温度Tgが50から220℃とされ、分子量は、1000か500000とされ、分解温度Tdが80℃より大きい。

【0028】本発明の使用するポリマーの合成方法に、特殊な制限はないが、好ましくは、上述のモノマーを使用し触媒下で重合反応させる。触媒は周知の触媒が使用されるが、好ましい触媒は、2, 2' -x" -x"

【0029】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は、ユニット(II)が重複する構造のポリマーと、光酸発生剤(Photo-acid generator; PAG)、酸捕捉剤(Acid quencher)、添加剤(additive)、及び溶剤(solvent)のようなその他の成分で組成される。

【0030】本発明の使用する光酸発生剤に特別な制限はないが、紫外線或いはその他の輻射線照射により酸を発生できるものとされ、その他の基本要求は、露光前に一定程度の安定性を有して工程の信頼性への影響を防止できることである。好ましい光酸発生剤は、以下の化学構造式136から化学構造式158に示されるものである。

【化136】

40

【化139】 ——\$<sup>+</sup>·o<sub>3</sub>s——6

20

30

[(
$$\times$$
 1 4 3 ]
$$C_4F_9SO_3$$

$$\begin{array}{c|c} \text{($\ell$ 1 4 4]} \\ & &$$

[
$$\{\text{L}\ 1\ 4\ 9\ \}$$
]
$$CF_3SO_3 \ O$$

42

【化152】

【化153】

【化154】

【化155】

【化156】

【化158】

$$F_3C - \stackrel{\text{O}}{\overset{\text{N}_2}{\overset{\text{N}_2}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{\text{O}}}}{\overset{\text{O}}}}{\overset{\text{O}}{\overset{O}}}{\overset{\bullet}}}{\overset{\text{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}{\overset{O}}}{\overset{O}}{$$

【0031】上述の光酸発生剤は、単独で、或いは二種類が、或いは二種類以上が混合されて使用される。100部の樹脂重量下で、光酸発生剤の添加量は0.1から20部とされ、また好ましい添加量は0.5から7部とされる(この部分の全ての比の値は重量計算による)。

【0032】本発明の酸捕捉剤は、ホトレジスト中の光 酸発生剤の発生する酸性イオンの拡散特性を調整し、ホ トレジストの特性を良好とするために用いられる。本発 明に適用される好ましい酸捕捉剤は、水酸化テトラブチ ルアンモニウム (tetrabutylammoniu m hydroxide)、テトラブチルアンモニウム ラクテート (tetrabutylammonium lactate)、トリブチルアミン(tributy lamine)、トリオクチルアミン(triocty lamine)、トリエタノールアミン(trieth anolamine)、トリス〔2-(2-メトキシエ トキシ) エチル] アミン(tris[2-(2-met hoxyethoxy) ethyllamine), N - (2, 3-ジヒドロキシプロピル) ピペリジン (N-(2, 3-dihydroxypropy1) pipe rijine)、N-(2-ヒドロキシエチル) ピペリ  $\Im V (N-(2-hydroxyethy1))$  pipe ridine)、モルホリン(morpholin)、 N-(2-ヒドロキシエチル) モルホリン (N-(2hydroxyethyl) morpholin), N 20 - (2-ヒドロキシエチル) ピロリジン (N-(2-h ydroxyethyl) pyrrolidine), 或いはN-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン(N-(2-hydroxyethyl) piperazin e)とされる。酸捕捉剤の添加量は光酸発生剤のO. O 01から10部とされ、好ましい添加量は各部光酸発生 剤の0.01から1部(ここで全ての比率は重量計算に よる)。

【0033】本発明の添加剤に特殊な制限はなく、増感剤(sensitizers)、溶解抑制剤(dissolution inhibitors)、界面活性剤(surfactants)、安定剤(stabilizers)、染料(dyes)とその他の樹脂が任意に添加され、ホトレジストに必要な要求を達成させる。

【0034】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物を 製造するのに用いられる溶剤に特殊な制限はなく、例え ば高級アルコール (例えばn-オクタノール)、グリコ ール酸及びその誘導体(例えばメチルラクテート、エチ ルラクテート及びエチルグリコレート)、グリコール酸 エーテル及びその誘導体(例えばグリコール酸エチルア セテート、グリコール酸メチルアセテート、グリセロー ルメチルアセテート)、ケトエステル(例えばメチルア セトアセテート、エチルアセトアセテート)、アルコキ シカルボキシレート (例えばエチル2-エトキシアセテ ート、メチル3-メトキシプロピオネート、エチル3-エトキシプロピオネート、或いはメチルエトキシプロピ オネート)、ケトン(例えばメチルエチルケトン、メチ ルペンチルケトン、アセチルアセトンシクロペントン、 シクロヘキソン、或いは2-ヘパトン)、ケトエーテル (例えばジアセトアルコールメチルエーテル)、ケトア

ルコール(例えばアセトアルコール或いはジアセト ン)、アルコールエーテル(例えばグリコール酸ブチル エーテル或いはプロピレングリコールエチルエーテ ル)、アミド(例えばジメチルアセトアミド或いはジメ チルホルムアミド)、エーテル(例えばフェニルエーテ ル或いはトリエチレングリコールジメチルエーテル)、 或いはそれらの混合物とされる。好ましくは、化学増幅 型ホトレジスト組成物の好ましい溶剤は、n-オクチル アルコール、プロピレングリコールメチルエーテルアセ テート、エチル3-エトキシプロピオネート、エチル2 ーエトキシアセテート、メチル3-メトキシプロピオネ ート、メチルエトキシプロピオネート、メチルエチルケ トン、メチルペンチルメチルケトン、シクロペンタノ ン、メチルアセテート、エチルアセテート、グリコール 酸ブチルエーテルプロピレングリコールエチルエーテル 或いはそれらの混合物とされる。

【0035】溶剤は通常、樹脂100部に対して200-2000部、好ましくは400-1000部添加される(重量比)。

【0036】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は 上述の成分を混合して得られる。まず、上述のポリマー を溶剤中に溶かし、さらにその他の成分を混入させる。 或いは先にポリマー以外の成分を溶剤中に溶かし、その 後にポリマーを混入させる。

【0037】化学増幅型ホトレジスト組成物の含有する 不純物(例えば微量の金属及びハロゲン)の量をできる だけ減らすため、各成分を混合して化学増幅型ホトレジ スト組成物を得る前に、先に純化して純度を改善する。 或いは各成分を先に混合して化学増幅型ホトレジスト組 成物を得て、その後に使用前に純化する。

【0038】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は、リソグラフィー工程に応用され、伝統的な波長のリソグラフィー工程のほか、193nm光線を使用したリソグラフィー工程に応用されうる。

【0039】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は 周知の方法を利用してパターンを形成できる。先に化学 増幅型ホトレジスト組成物を基板の上に塗布し、続い て、露光、現像等の工程を行う。

【0040】基板はウエハー或いは多種類の材料とされ、コーティングはスピンコーティング、スプレーコーティング、或いはローラコーティング等の方法で実施される。基板にコーティングした後、通常は加熱板の上に置いて加熱し、溶剤を除去し、続いてマスクを利用し露光し、基板上に必要なパターンを形成する。

【0041】現像液は、アルカリ溶液、例えばアンモニア水、トリエチルアミン、ジメチルアミノメタノール、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、水酸化トリメチルヒドロキシルエチルアンモニウムの水溶液とされうる。

容を説明する。

(I-1) の合成

46

【実施例】以下に具体的実施例を挙げて本発明の技術内

【0044】準備例1:モノマーの合成

【0042】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は極めて良好な解析度、輪郭及び感光度を具え、且つフォーカス深度、露光境界と境界除去において優れた表現を有する。

[0043]

10

16.6グラムの8,9-エポキシ-3-オキソ-4-オキサートリシクロ〔5. 2. 1.  $0^{2,6}$  〕 デカン (8, 9-e poxy-3-oxo-4-oxa-tricyclo [5. 2. 1. 0<sup>2,6</sup> ] decane) & 200mLのメタノールに溶かし、並びに濃硫酸0.2 5 m L を加え開環反応させる。反応完成後の溶液は中和 されており、それを減圧濃縮後に、残留物に200mL の塩化メチレンと10.2gのトリエチルアミンを加え て溶かす。この混合物に15℃で、10.5gの塩化メ タクリロイルを滴状で加える。添加後に溶液を室温で4 時間攪拌し、伝統的な抽出と洗浄を行う。収集された油 状の物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで分離 し、淡黄色の油状液体製品である9-メトキシ-5-オ キソ-4-オキサートリシクロ〔5. 2. 1.  $0^{2,6}$  〕 rg デクー8-v1-メタクリレート(9-me t ho x v-5-o x o - 4-o x a - t r i c y c 1 o (5.2. 1.  $0^{2,6}$  ] dec-8-y1-methacry

1 a t e) (I-1) 18.9g (収率:75%) を得る。スペクトル鑑定した結果は以下のようである。

<sup>1</sup> H-NMR (CDC13, 300MHz) δ5.89 (1H, brs)、5.37 (1H, brs)、4.8 1 (1H, m)、3.96 (1H, m)、3.67-3.57 (2H, m)、3.54 (3H, s)、2.79 (1H, m)、2.55 (1H, m)、2.37 (1H, m)、1.77-1.74 (4H, m)、1.38 (1H, m)

<sup>3</sup> C-NMR (CDC13, 75MHz) δ171.4、165.6、136.0、124.8、84.9、79.5、70.0、51.0、46.1、45.7、40.4、39.1、32.4、17.8。
【0045】 準備例2:モノマーの合成

【0045】準備例2:モノマーの合成(I-2)の合成

【化160】

16.6グラムの8.9-エポキシ-3-オキソ-4-オキサートリシクロ〔5. 2. 1.  $0^{2,6}$  〕 デカン (8, 9-e poxy-3-oxo-4-oxa-t r)i c y c l o 〔5. 2. 1. 0<sup>2,6</sup> 〕 d e c a n e )を 200mLのメタノールに溶かし、並びに濃硫酸0.2 5 m L を加え開環反応させる。反応完成後の溶液は中和 されており、それを減圧濃縮後に、残留物に200mL の塩化メチレンと10.2gのトリエチルアミンを加え て溶かす。この混合物に15℃で、10.5gの塩化ア クリロイルを滴状で加える。添加後に溶液を室温で4時 間攪拌し、伝統的な抽出と洗浄を行う。収集された油状 の物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで分離 し、淡黄色の油状液体製品である9-メトキシ-5-オ キソー4-オキサートリシクロ〔5. 2. 1.  $0^{2,6}$ 〕 rg デクー8-y1-アクリレート(9-methoxy- $5 - o \times o - 4 - o \times a - t \cdot r \cdot i \cdot c \cdot y \cdot c \cdot 1 \cdot o \cdot (5. 2.$ 1.  $0^{2,6}$  ] dec-8-y1-acry1ate)

(I-2) 18.9g(収率:75%)を得る。スペク トル鑑定した結果は以下のようである。  $^{1}$  H-NMR (CDC1<sub>3</sub>, 300MHz, J Hz)  $\delta$ 6. 38 (1H, dd, J=17. 4, 0. 6), 6. 11 (1H, dd, J = 17. 4, 10. 5), 5.82(1 H, dd, J=10.5, 0.56), 5. 01 (1H, brs), 4. 17 (1H, d, J = 5. 0, 3. 86 (1 H, d, J = 5.6), 3.79 (1 H, dd, J=5.6, 2.7), 3. 72(3H, s), 2. 95(1H, m), 2. 81 (1 H, m), 2. 7 3 (1 H, m), 2. 5 6 (1 H, brs), 1. 95 (1H, d, J=10.9), 1. 57 (1H, d, J = 10.9)  $^{3}$  C-NMR (CDC1 $_{3}$ , 75MHz)  $\delta$ 171. 9, 165. 0, 130. 7, 128. 6, 85. 4, 80. 0, 70. 5, 51. 6, 46. 7, 46. 2,  $40.8, 39.6, 32.9_{\circ}$ 

【化161】

47

48

【 0 0 4 6 】準備例 3 : モノマーの合成 (I-3) の合成

塩化アクリロイル (acryloyl chloride) 
$$C_2H_5OH$$
  $C_2H_5OH$   $C_2H_5O$   $C_2H_5O$  (I-3)

準備例 2の工程を重複して行うが、8,9ーエポキシー3ーオキソー4ーオキサートリシクロ〔5.2.1.0  $^{2,6}$ 〕 デカンの代わりに、3,4ーエポキシー7ーオキソー8ーオキサーバイシクロ〔4.3.0〕 ノナン(3,4ーepoxyー7ーoxoー8ーoxaーbicyclo〔4.3.0〕 nonane)を使用し、メタノールの代わりに無水エタノールを使用して反応させる。無色の油状液体製品である4ーエトキシー9ーオキソー8ーオキサーバイシクロ〔4.3.0〕 ノンー3ーy1 アクリレート(4ーethoxyー9ーoxoー8ーoxaーbicyclo〔4.3.0〕 non-3ーy1 acrylate)(Iー3)が得られる。  $^{1}$  HーNMR(CDC13,300MHz,J in Hz) $\delta$ 6.28(1H,dd,J=17.4,1.8)、5.99(1H,dd,J=17.4,10.

6) 、5. 75 (1 H, d d, J = 1 0. 6, 1. 8) 、4. 91 (1 H, b r s) 、4. 11 (1 H, m) 、3. 85 (1 H, m) 、3. 58 (1 H, m) 、3. 44 (1 H, m) 、3. 22 (1 H, m) 、2. 6 1-2. 47 (2 H, m) 、2. 25 (1 H, m) 、1. 91-1. 72 (2 H, m) 、1. 09-0. 97 (5 H, m) 。

<sup>3</sup> C-NMR (CDC1<sub>3</sub>, 75MHz) δ171. 6、164. 7、130. 9、128. 0、71. 2、 70. 8、69. 2、63. 8、35. 7、30. 3、 25. 1、20. 7、14. 9。

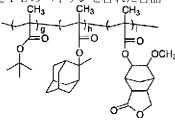
【0047】準備例4~7:準備例1の工程を重複して 行ない、異なる初反応物と溶剤で反応を行わせ、その結 果を表1に示した。

【表1】

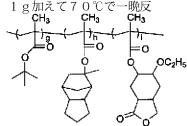
<u>u, j i</u>	7. 1, 10.	120	
	初反応物	溶剤	製品
準備例 4		2-7° ¤^° /-// 2-Propanol)	
準備例 5		シクロハキサン エチオール (Cyclohexan ethiol)	S 0
準備例 6	01510	H <sub>2</sub> O ∨ THF	HO C O
準備例 7		メタノール (Methanol)	H <sub>3</sub> CO O O O O O O O O O O O O O O O O O O

【0048】準備例8:ポリマー(II-1)の合成 ルメタクリレート、4.69gの2-メチル-2-アダ20mLのテトラヒドロフラン、2.13gの第3ブチ 50 マンチルメタクリレート及び3.99gの9-メトキシ

-5-オキソー4-オキサートリシクロ〔5. 2. 1.  $0^{2,6}$  〕 デク-8-y1-メタクリレートを反応器中で 混合し、イニシエーターの2,2'-アゾービスーイソ ブチロニトライル (AIBN) を1.1g加えて70℃ で一晩反応させ、それから20mLのテトラヒドロフラ ンを加える。次に、溶液を1 Lのヘキサンを容れた容器



【0049】準備例9:ポリマー(II-2)の合成 20mLのテトラヒドロフラン、2.13gの第3ブチ ルメタクリレート、4.69gの2-メチル-2-アダ マンチルメタクリレート及び4.02gの4-エトキシ -9-オキソ-8-オキサーバイシクロ〔4.3.0〕 ノン-3-y1-メタクリレートを反応器中で混合し、 イニシエーターの2, 2' -アゾービスーイソブチロニ 20 移温度Tg=121 °Cであった。 トライル (AIBN) を1.1g加えて70℃で一晩反



【0050】準備例10~34:ポリマー(II-3) から(II-27)の合成

準備例8の方法を用いるが、異なるモノマーを使用して 重合反応させ、白色粉末(以下の化学構造式164から

【化165】

に加え、白色固体沈殿を生成させ、ろ過と乾燥の後、白 色粉末8. 43gを得る(化学構造式162中の式II -1で示されるポリマー)。収率は78%であり、GPC測定したところ、重量平均分子量は14100で、ガ ラス転移温度 T g = 1 6 9 ℃であった。

【化162】

( II - 1 )   
[ 
$$g=0.30$$
,  $h=0.40$ ,  $i=0.30$ ,  $M_w=14100$  ]

応させ、それから20mLのテトラヒドロフランを加え る。次に、溶液を1Lのヘキサンを容れた容器に加え、 白色固体沈殿を生成させ、ろ過と乾燥の後、白色粉末 6. 83g(化学構造式163中の式II-2で示され るポリマー)を得る。収率は63%であり、GPC測定 したところ、重量平均分子量は19200で、ガラス転

【化163】

( II - 2)   
[ 
$$g=0.30$$
,  $h=0.40$ ,  $i=0.30$ ,  $M_w=19200$ ]

化学構造式188中の式II-3からII-27で示さ れるポリマーを得る。

【化164】

$$($$
 II -3  $)$  [  $g=0.30$ ,  $h=0.40$ ,  $i=0.30$ ,  $M_w=16200$  ]

( II -4) [g=0.30, h=0.40, i=0.30, $M_{\rm w} = 18700$ 

( II -5)

[g=0.30, h=0.40, i=0.30, M<sub>w</sub>=17300]

52

【化167】

( II -6 )

[ g=0.30, h=0.40, i=0.30, M<sub>w</sub>=15400]

【化168】

( II -7 )

[ g=0.30, h=0.40, i=0.30, M<sub>w</sub>=14600]

【化169】

( II -8 )

[ g=0.50, h=0.10, i=0.40,  $M_w=10200$  ]

【化170】

( II -9 )

[ g=0.50, h=0.10, i=0.40,  $M_w=9700$  ]

【化171】

( II -10)

 $[g=0.50, h=0.10, i=0.40, M_w=11600]$ 

【化172】

# ( II -11 )

54

[ 
$$g=0.50$$
,  $h=0.10$ ,  $i=0.40$ ,  $M_w=11500$ ]

【化173】

( II -12)

[ 
$$g=0.50$$
,  $h=0.10$ ,  $i=0.40$ ,  $M_w=9300$  ]

【化174】

( II -13)

[ 
$$g=0.50$$
,  $h=0.10$ ,  $i=0.40$ ,  $M_w=8700$  ]

【化175】

(II-14)

[ 
$$g=0.05$$
,  $h=0.30$ ,  $i=0.40$ ,  $j=0.25$ ,  $M_w=10500$  ]

【化176】

( II -15)

[ 
$$g=0.05$$
,  $h=0.30$ ,  $j=0.40$ ,  $j=0.25$ ,  $M_w=13300$  ]

40

【化177】

[ g=0.05, h=0.30, i=0.40, 
$$j=0.25$$
,  $M_w=12600$  ]

=0.23, M<sub>w</sub>=12600]

# 【化179】

# 【化180】

# 【化181】

# 【化182】

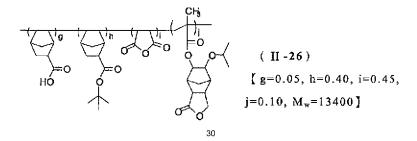
# 【化183】

# 【化184】

#### 【化185】

#### 【化186】

#### 【化187】



#### 【化188】

# 【0051】実施例1:化学増幅型ホトレジスト組成物 の製造

準備例8で得た式(II-1)で示されるポリマー2 g、トリフェニルスルホニウムパーフルオロー1-ブタ ンスルホネート (triphenylsulfoniu m perfluoro-1-butanesulfo nate; TPS-PFBS) 0. 05g及び第3ブチ ルコレート (tert-butyl cholate; TBC) 0. 06g、プロピレングリコールモノメチル エーテルアセテート (PGMEA) 10. 4g及びN-(ヒドロキシメチル) ピペリジン (N-(hydrox ymethy1) piperidine) 0. 5mgを 均一に混合し、その後、0. 45 μmのろ過器でこの溶 50

液をろ過した後、この溶液をドライシリコン片の上に塗 布し、さらに2800rpmで30秒スピンコーティン グし、均一な薄膜を得る。その後、この薄膜を130℃ で90秒間乾燥させ、306.7nm厚さの膜を得る。 さらに193nmで照射エネルギー量10~30mj/ cm<sup>2</sup> の深紫外線(DUV)をこの薄膜に照射し、その 後、130℃のサーモプレート上で90秒間加熱する。 さらに、2.38%の水酸化テトラメチルアンモニウム (tetramethyl ammonium hyd roxide; TMAH) 水溶液で、この照射後の薄膜 を現像し、脱イオン水で洗浄後、回転乾燥させ、電子顕 微鏡でこのホトレジストの構造を走査したところ、0.

15μmの解析度を有する構造が示された。

60

【0052】実施例2~16:ホトレジスト組成物の製造

実施例1の工程を重複し、準備例9~15、21~27

及び31で得られたポリマーを実施例1のポリマーの代わりに使用した結果を以下の表2に示した。

【表2】

		ポリマー	薄膜厚さ (nm)	解析度 (μm)
実施例	2	( II - 2)	317.8_	0.18
実施例	3	( II - 3)	326.0	0.18
実施例	4	( II - 4)	298.5	0.15
実施例	5	( <u>II - 5</u> )	278.8	0.15
実施例	6	( II - 6)	321.0	0.15
実施例	7	( II - 7)	306.8	0.18
実施例	8	( II - 8)	304.5	0.15
実施例	9	( II - 14)	320.7	0.20
実施例	10	( II - 15)	334.9	0.20
実施例	11	( II - 16)	310.2	0.15
実施例	12	( II - 17)	296.6	0.15
実施例	13	( II - 18)	275.8	0.15
実施例	14	( II - 19)	330.5	0.18
実施例	15	( II - 20)	309.7	0.15
実施例	16	( II - 24)	318.5	0.20

#### [0053]

【発明の効果】本発明の化学増幅型ホトレジスト組成物は、リソグラフィー工程、特に193nmのリソグラフィー工程に応用され、並びに極めて良好な解析度、輪郭 30 及び感光度を有する。

【0054】総合すると、本発明はその目的、手段、機

能のいずれにおいても、周知の技術の特徴とは異なっている。但し注意すべきは、上述の多くの実施例は説明のために提示されたものであって、本発明の権利範囲を限定するものではなく、上述の実施例に基づきなしうる細部の修飾或いは改変は、いずれも本発明の請求範囲に属するものとする。

## フロントページの続き

(72) 発明者 陳 啓盛

台湾台北縣三重市安慶街312號之1

(72) 発明者 李 晏成

台湾台北縣三重市力行路一段123巷9號之

3

(72) 発明者 鄭 孟勲

台湾桃園縣中▲りー▼市富強街16巷15號

F ターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AB16 AC04 AC08 AD03 BE00 BE07 BE10

BG00 CB13 CB14 CB41 CB55

CB56 CB60 CC20 FA17

4J100 AJ02Q AJ02S AK32S AL03P

ALO8Q ALO8R BAO3R BAO4R

BAO5R BAO6R BA11R BA53R

BCO4R BCO9Q BC53R CA05

CAO6 JA38